

교류 저전계 인가시 약이온화된 프라즈마 전자에너지 변화의 수치해석

Numerical Analysis of Electron Energy Variation in Weakly Ionized Plasma Under Low Alternating Electric Fields

池哲根*·張禹鎮**·朴旺烈***·李鎮雨†
(Chol-Kon Chee · Woo-Jin Jang · Wang-Ryeol Park · Chin-Woo Yi)

요약

교류 저전계 인가시 약이온화된 프라즈마의 전자에너지 변화를 구하는 식을 전자와 중성원자 간의 탄성충돌만을 고려하여 유도하였다. 이 식을 4차 Runge-Kutta method를 사용하여, 아르곤기체에 주파수 100, 1k, 10k, 100k, 1[MHz]에 적용하였는바, 주파수가 높아질수록 직류전원 인가의 경우로 수렴함을 알 수 있었다.

Abstract- We have derived the equation which involves the variation of electron energy with time in a lowly ionized plasma when a low alternating electric field is applied. We consider only elastic collisions between electrons and neutral atoms. This equation is solved using the 4th-order Runge-Kutta method, and applied to argon gas discharge which is driven by source frequency of 100, 1K, 10K, 100K, and 1M [Hz]. The results show that the variation of electron energy becomes flat with higher frequencies.

1. 서론

교류전계 인가시 프라즈마 내의 전자 평균에너

지의 시간에 대한 변화는 laser pumping을 하기위한 여기비율과 절연파괴전압을 계산하는 경우 필요하다. 그러나 여러가지 변수를 고려하는 경우 식이 대단히 복잡하여지게 되므로 여러가지 변수 중 우세한 것만을 고려하여 간단한 방정식으로 만들어 계산하는 것이 바람직하다. 이 부분의 연구로는 W.L. Harries의 연구가 있으나, 그의 연구는 해석적으로 해를 구하기 때문에 여러가지 기체에 적용하는 경우 사용 데이터를 적당한 형태로 사전 처리를 하여야 하는 단점을 갖고 있다. [1]그러므로

*正會員：서울大 工大 電氣工学科 教授·工博

**正會員：서울産業大 電氣工学科 助教授·工博

***正會員：서울大 大學院 電氣工學科 博士過程

§正會員：서울大 工大 電氣工學科 講師·工博

接受日字：1989年 8月31日

1次修正：1990年 3月15日

2次修正：1990年 4月23日

로 본 논문에서는 수치해석 방법을 사용하여 보다 일반적인 경우에 사용이 가능한 계산방법을 제시하고, 이 방법을 사용하여 기체방전에 널리 사용되는 아르곤기체에 교류 저전계를 인가한 경우 주파수에 대한 전자에너지의 시간에 따른 변화에 계산한 결과를 보이려고 한다.

2. 본 론

약이온화된 프라즈마(전류밀도~ 10^2 [A/m²])에서 중요한 역학적 작용은 전자와 중성원자 간의 충돌이다. 전자의 충돌주파수 ν_{col} 은 전자의 속도에 관한 함수인 충돌단면적으로부터 구하여진다.

전자에너지 U_e 의 시간 dt동안의 변화는 측에 평행한 각주파수 ω 의 전계 E로부터 얻는 에너지와 중성원자와의 탄성충돌에 의하여 잃는 에너지의 차이로 주어진다고 가정한다. 비탄성충돌은 무시하였으므로 본 논문의 분석은 방전개시가 일어날 정도의 낮은 전계의 경우에서만 정확하게 된다. 고전계의 경우에는 비탄성충돌에 의한 에너지 손실이 상당히 크게 계산된다. 전자가 중성원자와 충돌할 때 잃는 에너지의 비율은 $\chi \approx 2m/M$ (m, M은 각각 전자, 중성원자의 질량)으로 주어진다. 이상의 사실을 에너지의 단위로 eV를 사용하여 식으로 나타내면 식(1)과 같다.

$$dU_e(\omega t) = E(\omega t) dx - \chi V_{col}(U_e(\omega t) - U_g) dt \quad (1)$$

단, U_g 는 중성원자의 평균에너지, 약이온화 프라즈마의 경우 $U_e(\omega t) \gg U_g$. 식(1)의 좌변은 시간 dt 동안의 전자에너지 변화, 우변의 첫 항은 전자가 거리 dx를 이동하는 동안 전계 E로부터 얻는 에너지이며, 둘째 항은 전자가 거리 dx를 이동하는 시간 dt동안에 중성원자와의 탄성충돌에 의하여 잃는 에너지를 나타낸다. 식(1)을 ωt 로 미분하고, $dx/dt = \mu_e E(\omega t)$ (여기에서 μ_e 는 전자의 이동도)의 관계를 사용하면 식(2)로 나타낼 수 있다.

$$\frac{dU_e(\omega t)}{d(\omega t)} = \frac{\mu_e(E(\omega t))^2}{\omega} - \frac{\chi \nu_{col}}{\omega} U_e(\omega t) \quad (2)$$

아르곤 기체의 경우 전자의 분포함수를 Maxwellian으로 가정하고 μ_e 와 ν_{col} 을 계산하면 식(3)(4)로 나타낼 수 있다.[2]

$$\mu_e = \frac{455}{p} \mu_e(\omega t)^{-1.55} [m^2 V^{0.65} s^{-1}] \quad (3)$$

$$V_{col} = 15 \times 10^8 p U_e(\omega t)^{1.55} [V^{-1.65} s^{-1}] \quad (4)$$

단, p 는 아르곤기체의 압력, 단위는 [torr].

$$\text{아르곤기체 } 1[\text{torr}], E(\omega t) = 50 \sin(\omega t) [V],$$

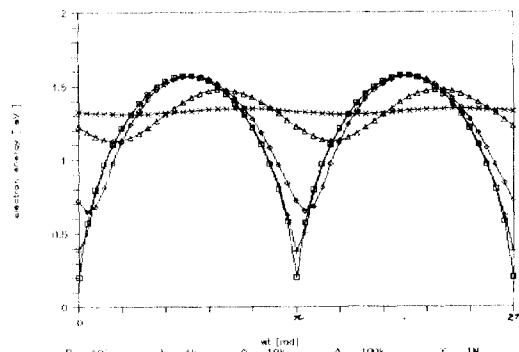


그림 1 아르곤기체 내 전자에너지의 전원주파수 1주기 중의 변화 (100, 1k, 10k, 100k, 1MHz)

Fig. 1 The Variation of electron energy of argon gas in 1 cycle (100, 1k, 10k, 100k, 1MHz)

전원주파수 100, 1k, 10k, 100k, 1[MHz]의 경우를 식(3)에 대입하여 4차 Runge-Kutta method를 사용하여 구한 전자에너지 한주기의 변화를 그림1에 도시하였다.

그림 1에서는 주파수가 증가할수록 주기 중 전자에너지의 최소치는 급격히 증가하며, 최고치는 완만하게 감소하는 것을 볼 수 있다. 또한 전자에너지의 실효치는 인가 주파수 증가에 따라 증가하며, 고주파 영역 (5 [MHz] 이상)에서는 직류전압을 인가한 경우의 값으로 수렴하는 것으로 나타났다. 그리고 파형이 일정한 전압을 인가한 경우 전자에너지의 최대치가 나타나는 점이 주파수 증가에 따라 점차 후방으로 이동함을 볼 수 있다.

3. 결 론

교류 저전계 인가시 프라즈마 내의 전자에너지 변화를 전자에너지로 표현된 전자이동도와 충돌주파수를 사용하고, 수치해석 방법을 이용하여 간단하게 구할수 있는 방법을 제시하고, 아르곤기체에 적용한 예를 보였다.

본 논문의 결과에 의하면 일정 전압을 인가하여 방전에서 순간적으로 높은 전자에너지를 필요로 하는 경우는 저주파수를 사용하고, 실효치가 큰 전자에너지를 필요로 하는 경우에는 고주파수를 인가하는 것이 유리함을 알 수 있었다.

본 논문에서 사용한 방법은 방전 내의 이온화 비율과 절연파괴 전압등을 간단하게 계산하는 경

우에 유용하게 사용될 수 있을 것이다.

앞으로 전자와 중성원자 간의 비탄성충돌을 고려하고, 회로방정식과 연관된 경우에 사용할 수 있는 식의 개발이 필요하다.

참 고 문 헌

[1] W.L. Harries, "Electron Energies in Weakly

Ionized Plasmas Under Alternating Electric Fields", Plasma Phisics and Controlled Fusion, vol. 26, no. 3, pp. 585-587, 1984

[2] J Polman, JE van der Werf and PC Drop, "Nonlinear effects in the positive column of a strongly modulated mercury-rare gas discharge", J. Phys. D:Appl. Phys., vol. 5, pp. 266-279, 1972.
